(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

(43) 国際公開日 2004年10月7日(07.10.2004)

**PCT** 

(10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

G01N 29/18

WO 2004/086028 A1

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/004315

(22) 国際出願日:

2004年3月26日(26.03.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-086468

2003年3月26日(26.03.2003) Љ (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 凸版印 刷株式会社 (TOPPAN PRINTING CO.,LTD) [JP/JP]. ボールセミコンダクター株式会社 (BALL SEMICON-DUCTOR LTD.) [JP/JP].

(71) 出願人 および

(72) 発明者: 山中一司 (YAMANAKA, Kazushi) [JP/JP]; 〒 9813134 宮城県仙台市泉区桂2丁目6番3号 Miyagi

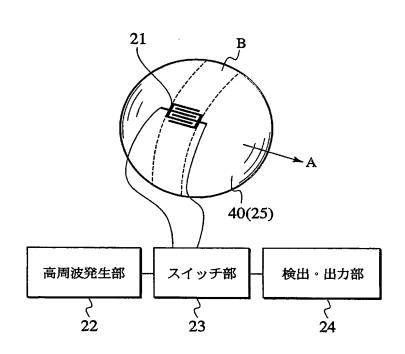
(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中曽 教尊 (NAKASO, Noritaka) [JP/JP]. 竹田 宣生 (TAKEDA, Nobuo) [JP/JP].

[続葉有]

(54) Title: SENSOR HEAD, GAS SENSOR AND SENSOR UNIT

(54) 発明の名称: センサヘッド、ガスセンサ及びセンサユニット



22... HIGH FREQUENCY GENERATING SECTION

23... SWITCH SECTION

24... DETECTING/OUTPUTTING SECTION

(57) Abstract: A sensor head comprising three-dimensional basic body (40) having a curved surface capable of defining an annular circulation band (B), an electroacoustic conversion element (21) located on the circulation band B of the three-dimensional basic body (40) and exciting a surface acoustic wave to perform multiple circulations along the circulation band (B), and a sensitive film (25) existing at at least a part of the circulation band B of the three-dimensional basic body (40) and reacting with specific gas molecules. After performing multiple circulations along the circulation band (B), a high frequency electric signal converted at an interdigital electrode (21) again into a high frequency electric signal is then fed through a switch section (23) to a detecting/outputting section (24) and detected thereat (24)

(57) 要約: 円環状に周回帯Bを定 義可能な曲面を有する3次元基 体(40)と、この3次元基体 (40)の周回帯(B)上に位置 し、周回帯(B)に沿って多重 周回するように弾性表面波を励 起する電気音響変換素子(21) と、3次元基体(40)の周回帯

(B) の少なくとも一部に存在し、特定のガス分子と反応する感応膜 (25) とを備える。周回帯 (B) を多重周 回して、すだれ

- (74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒1050001 東京都港区虎ノ門 1 丁目 2 番 3 号虎ノ門第一ビル 9 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

### 明 細 書

センサヘッド、ガスセンサ及びセンサユニット

## 技術分野

本発明はセンサヘッドに係り、特に弾性表面波デバイスを用いたセンサヘッド及びこれを用いたガスセンサ、 更にはセンサヘッドを実装したセンサユニットに関する。

### 背景技術

接触燃焼式、半導体式、弾性表面波センサ等、様々なガスセンサが用いる。この中の弾性表面変を用いている。図1に示すように、平行平板型の圧電基板10の上に、弾性表面波を圧電変換で再び高周波電気信息で換出・出たので検出するための受信側すだれ状電極13に向かって弾性表面波を伝搬する伝搬なり、上の特定のガス分子を吸着或いは吸蔵する感になり、上の特定のガス分子を吸着或いは吸蔵するが設けられている。

圧電基板10は、例えば、水晶、ニオブ酸リチウム(LiNbOs)、タンタル酸リチウム(LiTaOs)等の圧電結晶、或いは、表面に酸化膜を形成したシリコン基板やガラス基板上に、酸化亜鉛(ZnO)や窒化アルミ

ニウム(A 1 N)などの圧電性薄膜等を形成した多層構造が用いられている。送信側すだれ状電極 1 1 には、高周波発生部 1 2 からの高周波電気信号が供給され、この高周波電気信号が送信側すだれ状電極 1 1 で圧電変換れ、弾性表面波が励起される。受信側すだれ状電極 1 3 は、弾性表面波を圧電変換で再び高周波電気信号に変換し、検出・出力部 1 4 に供給し、検出・出力部 1 4 が高周波電気信号を検出する。送信側すだれ状電極 1 1 及び受信側すだれ状電極 1 3 は、例えばアルミニウム(A 1)、金(A u)等の金属よりなる。

図1に示す平面型ガスセンサでは、弾性表面波の伝搬路上に、特定のガス分子を吸着或応膜15が、特定のガス分子を吸着或応膜15が、特定のが、なかまないは吸蔵することによって、例えてることの機を性の変化が多くの他、膜を対して、間接的に伝搬特性に変化が与えるの発熱などを介して、間接的に伝搬特性に変化が与えのの発熱などを介して、送信側すだれ状電極110から受けることがでは特定のガス分子の有無や濃度を計測することできる。

一方、本発明者の一人である山中を含む研究グループは、電子情報通信学会技術研究報告 (Technical Report of Institute of Electronics, Information and Comm

unication Engineers), US2000巻14号(2000年)のp49において、球上の弾性表面波の無回折伝搬による多重周回を報告している。

### 発明の開示

図1に示したような従来の平面弾性表面は素子においては、弾性表面波の伝搬における回折効果と圧電基板10の大きさになって、その伝搬距が1mmから10mm程度と短かいには、例えば100mmを得るためには、例えば100mには、例えば100mには、例えば100mにはがのた。とはがののためには、例えば100mにはがのある程度の感応膜15を特定が必ずでにないで、という欠点を有していたのでは、収縮等の物理的変化及びその繰りによっな体積の膨張・収縮等の物理的変化及びその繰りに対し弱いという欠点を有していた。

なお、高感度にするために、図1に示す構造を発展させ、平面上に弾性表面波の導波路による周回リングを構成して、伝搬距離を増加することを提案することは、可能である。しかし、平面上の弾性表面波では分散の影響を完全に回避することは困難であり、波形がひずむ。更に平面上に形成した導波路の曲率の大きい部分では導波路からの漏れの抑制も困難であり、波が減衰する。

上記問題点を鑑み、本発明は、高感度、高速応答で、

なおかつ機械的に丈夫なセンサヘッド及びこれを用いたガスセンサ、更にはセンサヘッドを実装したセンサユニットを提供することを目的とする。

上記目的を達成するために、本発明の第1の特徴は (a) 円環状に周回帯を定義可能な曲面を有する3次元 基体;(b) 3次元基体の周回帯上に位置し、周回帯 に沿って多重周回するように弾性表面波を励起する電気 音響変換素子;(c)少なくとも一部が3次元基体の周 回帯の少なくとも一部に存在し、特定のガス分子と反応 する 感 応 膜 と を 備 え る セ ン サ ヘ ッ ド で あ る こ と を 要 旨 と する。ここで、「周回帯」の幅は完全に平行である必要 はなく、円環上で、幅が広くなったり狭くなったりする ような、多少の幅の変化が許容される。「3次元基体」 は、周回帯の中心線に沿った第1の主方向に第1の曲率 を有し、且つこの第1の主方向に直交する第2の主方向 に 第 2 の 曲 率 を 有 す る こ と が 好 ま し い 。 但 し 、 第 1 の 曲 率と第2の曲率とは、必ずしも等しい必要はない。第1 の主方向に定義される第1の曲率は必ずしも、一定の曲 率 半 径 で あ る 必 要 は な い が 、 少 な く と も 伝 搬 経 路 上 の あ ら ゆ る 点 で い ず れ も 方 向 に も 曲 率 は 同 じ 符 号 で あ る 必 要 がある。第2の主方向に定義される第2の曲率も必ずし も 、 一 定 の 曲 率 半 径 で あ る 必 要 は な く 、 第 2 の 主 方 向 に そった断面図で見た場合、周回帯の中心線近傍でミクロ には平坦な外径面を形成するようなトポロジーも許容で

きる。即ち、周回帯の中心線近傍では曲率半径無限大であるが、第2の主方向に沿って周回帯の中心線から離れるに従い曲率半径が、連続的若しくは、階段状に小さくなるようなトポロジーでも良い。丁度、算盤玉の円周の端部を円柱面状にしたようなトポロジーでも良い。 周の端部を円柱面状にしたようなトポロジーでも良い。

簡単な場合として、「3次元基体」として真球を考えれば、周回帯の幅は球の半径と弾性表面波の波長で決まる。球(真球)の周長と弾性表面波の波長との比(又は弾性表面波の波数と球の半径との積)で定義される波数パラメータと、周回帯の幅と球の半径との比で定義されるコリメート角の間には近似的に次の関係がある(電子情報通信学会技術研究報告US2000巻,p49参照。)。

### (表1)

波数パラメータ	コリメート角(°)
150	15
300	9
450	8
600	7
750	6

表1によると、例えば、直径10mmの水晶球で、周波数が45MHzだと、波数パラメータは438であり、コリメート角はおよそ8°で、周回帯の幅は、直径の約7/100くらいになる。但し、上述したように、「周回帯」の幅は完全に平行である必要はないので、コリメート角も厳密に常に一定である必要はなく、結晶の異方性に従い、広くなったり、狭くなったりするような、多少の変動が許容される。

「周回帯に沿って多重周回するように弾性表面波を励起する電気音響変換素子」としては、オルターニット・フェーズアレイのすだれ状電極を用いれば良い。このすだれ状電極のフィンガーの長手方向は、周回帯の方向に直交するが、周回帯は、すだれ状電極の長手方向をすべて含んでいることが望ましい。この様なトポロジーであれば、3次元基体はビヤ樽形状等でも良く、繭型やラクビーボール型でも良い。

以上説明したように、一定の条件下では、真球以外の閉じた曲面上を周回する弾性表面波素子も構成することができる。真球以外の曲面でも、1点で発生してリング状に広がる弾性表面波は1周回った後に同一点に戻るよりとができるが、その戻る時刻が曲面上の伝搬経路によりとができるが、その戻る時刻が曲面とからため、伝搬時間を周回共振周波数の変化を計測するセンサとしての精度が低下してしまう。このため、本発明の第1の特徴に係

る「3次元基体」のトポロジーとしては、真球が最も好ましい。

いずれにせよ、「3次元基体」は、中身の詰まった塊状である必要はなく、空洞部分(中空部部分)を有する3次元形状や、ある肉厚の殻により外面を形成した3次元形状でも良い。したがって、周回帯は、3次元基体の外周側表面に円環状に定義される場合がある。空洞部分の内壁側表面に円環状に定義される場合がある。

本発明の第1の特徴に係る3次元基体の周回帯を伝搬する弾性表面波は、無回折で多重周回する。例えば、直番目の水晶球を用いた計測結果によればその多型の直径1mmの球を用いたとしても、300周にとずのの直径1mmの球を用いたとしても、300周ととがって、後来の平面型(2次元構造いことである。とは、伝搬遅延時間計測においては、定の改善になるとは、伝搬遅延時間計測においては感度の改善になるととである。

本発明の第1の特徴に係る感応膜は、特定のガス分子と反応する、即ち、特定のガス分子の吸着、吸蔵、化学反応者しくは触媒化学反応を生じ、それによりその弾性表面波伝搬特性に変化が生じる。例えば、特定のガス分子が感応膜に吸着すれば、そのガス分子の質量効果により、弾性表面波の伝搬速度は遅くなるし、振動振幅の減

衰率も大きくなる。或いは特定のガス分子が感応膜と反応し、別の化合物に変化する場合も弾性特性が変化し、弾性表面波の伝搬特性に差が生じる。特定のガス分子と感応膜の反応による温度変化、又は感応膜を触媒とした化学反応によっても、弾性表面波の伝搬特性が変化する。 したがって、弾性表面波の多重周回の遅延時間や周波数変化、或いは振幅、出力波形を検出することにより、特定のガス分子の有無や濃度等を計測できる。

本発明の第1の特徴に係る感応膜の厚さは、100n m以下が好ましい。感応膜上を弾性表面波が多重周回す れば良いので、感応膜の必要量は非常に少なくて済み、 感応膜の厚さを薄くすることにより、コストを大幅に削 減できる。特に吸蔵型感応膜の場合には、特定のガス分 子の感応膜中への拡散が応答時間を律速しているため、 感応膜を薄くすることにより応答時間が早くなり、より 実 用 的 な セ ン サ を 供 給 で き る か ら で あ る 。 勿 論 同 じ 厚 さ ならば飛躍的に高感度化ができ、従来検知できなかった ような感度が得られる。この場合の下限は1分子層にな るが、通常は、3分子層程度以上が好ましい。更に、感 応膜を100nm以下が薄くすることにより、外部温度 変化や膜自身の反応熱の温度変化による膜の伸縮や、化 学反応や原子吸蔵による物理的な結晶構造変化の繰り返 しに強い構造が実現できる。この場合の下限は1分子層 になるが、通常は、3分子層程度以上が好ましい。

又、感応膜の厚さが、弾性表面波の波長の1/500

以下であることが好ましい。より好ましくは、感応膜の厚さが、弾性表面波の波長の1/1000以下とすべきである。

更に、感応膜がパラジウム(Pd)を含む膜である場合に、本発明の第1の特徴に係るセンサヘッドは好適である。「Pdを含む膜」とは、単体のPd膜の他、チタン・パラジウム(Ti-Pd)、ニッケル・パラジウム(Ni-Pd)、金・パラジウム(Au-Pd)、銀・パラジウム(Ag-Pd)、おしくは金・銀・パラジウム(Au-Ag-Pd)等のパラジウム合金膜等が含まれる意である。この様な、Pdを含む感応膜は、特に水素ガス(H₂)を検出するのに有効である。

Pdを含む感応膜のように、材料として高価な材料の場合があるが、例えば、球表面の一部に感応膜を形成すれば安価にできる。

本発明の第2の特徴は、(a)円環状に周回帯を定義可能な曲面を有する3次元基体;(b)3次元基体の周回帯上に位置し、周回帯に沿って多重周回するように弾性表面波を励起し、且つ多重周回した弾性表面波からと見つ多重気音響変換素子;(c)少なくとも一部が3次元基体の周回帯の少なくとも一部に存在し、特定のガス分子と反応する感応膜;(d)電気音響変換素子に高周波電気信号を供給する高周波発生部;(e)電気音響変換素子から弾性表面波の伝搬特性に関する高

周波信号を計測する検出・出力部とを備えたガスセンサであることを要旨とする。

本発明の第2の特徴は、第1の特徴において述べたセ ンサヘッドの電気音響変換素子を構成しているすだれ状 電 極 に 髙 周 波 信 号 を 与 え る 髙 周 波 発 生 部 と 、 電 気 音 響 変 換素子から弾性表面波の伝搬特性に関する高周波信号を 計測する検出・出力部を備えたものである。検出・出力 部 は 、 電 気 音 響 変 換 素 子 か ら 受 信 し た 高 周 波 信 号 を 検 出 し、遅延時間、周波数、或いは振幅等の弾性表面波の伝 搬特性を測定する検出部と、伝搬特性の変化を特定のガ ス分子の有無や、濃度を換算して表示する出力部とを有 する。この様な構成の、本発明の第2の特徴に係るガス センサでは、特定のガス分子が感応膜に吸着すれば、そ のガス分子の質量効果により、弾性表面波の伝搬速度は 遅くなるし、振動振幅の減衰率も大きくなる。或いは特 定のガス分子が感応膜と反応し、別の化合物に変化する 場合も弾性特性が変化し、弾性表面波の伝搬特性に差が 生じる。特定のガス分子と感応膜15の反応による温度 変 化 、 又 は 感 応 膜 を 触 媒 と し た 化 学 反 応 に よ っ て も 、 弾 性表面波の伝搬特性が変化するので、弾性表面波の多重 周回の遅延時間や周波数変化、或いは振幅、出力波形を 検 出 す る こ と に よ り 、 特 定 の ガ ス 分 子 の 有 無 や 濃 度 等 を 計測できる。

本発明の第2の特徴に係るガスセンサによれば、弾性表面波の多重周回現象を用いることにより、従来の平面

本発明の第2の特徴において、高周波発生部及び検出・出力部を3次元基体に集積化すれば、ガスセンサを小型化でき好ましい。

本発明の第3の特徴は、(a)円環状に周回帯を定義可能な曲面を有する3次元基体;(b)3次元基体の周回帯上に位置し、周回帯に沿って多重周回するように弾性表面波を励起し、且つ多重周回した弾性表面波から高周波信号を生成する電気音響変換素子;(c)少なくとも一部に存在し、特定のガス分子と反応する感応膜;(d)3次元基体を搭載する実装基板;(e)実装基板上に配置され、電気音響変換素子から

弾性表面波の伝搬特性に関する高周波信号を計測する検出・出力部;(g)この実装基板の表面に配置され、高周波発生部と電気的に接続された第1の実装配線;(h)この実装基板の表面に配置され、検出・出力部と電気的に接続された第2の実装配線;(リ)第1及び第2の実装配線のそれぞれと電気音響変換素子とを電気的に接続する導電性接続体とを備えたセンサユニットであることを要旨とする。「導電性接続体」としては金属バンプやボンディングワイヤ等の半導体の実装工程で用いられる種々の導電性部材が使用可能である。

既に、第1及び第2の特徴における説明から明らかであろうが、本発明の第3の特徴に係るセンサユニットによれば、従来の平面の弾性表面波素子に比べて、感度と応答性能を両立させて飛躍的に高性能なセンサユニットが提供できる。更に、感応膜が薄くできるため、外部温度変化や膜自身の反応熱の温度変化による膜の伸縮や、化学反応や原子吸蔵による物理的な結晶構造変化の繰り返しに強い構造のセンサユニットが提供できる。

本発明の第4の特徴は、(a)円環状に周回帯を定義可能な曲面を有する3次元基体;(b)3次元基体の周回帯上に位置し、周回帯に沿って多重周回するように弾性表面波を励起し、且つ多重周回した弾性表面波から高周波信号を生成する電気音響変換素子;(c)少なくとも一部が3次元基体の周回帯の少なくとも一部に存在し、

第3の特徴に係るセンサユニットと同様に、本発明の 第4の特徴に係るセンサユニットによれば、従来の平面 の弾性表面波素子に比べて、感度と応答性能を両立させ て飛躍的に高性能なセンサユニットが提供できる。更に、 感応膜が薄くできるため、外部温度変化や膜自身の反応 熱の温度変化による膜の伸縮や、化学反応や原子吸蔵に よる物理的な結晶構造変化の繰り返しに強い構造のセン サユニットが提供できる。特に、高周波発生部と検出・ 出力部とを3次元基体上に集積化しているので、軽量コ ンパクトなセンサユニットが提供できる。

### 図面の簡単な説明

図1は、従来の平面型センサヘッドの構造を説明するための模式的な鳥瞰図である。

図2Aは、本発明の第1の実施例に係るセンサヘッドの構造を説明するための模式的な鳥瞰図で、図2Bは、図2Aに示す構造の弾性表面波の周回帯の中心を切る面から見た赤道断面図である。

図3は、本発明の第1の実施例に係るセンサヘッドを用いたガスセンサの検出・出力部で測定される弾性表面波の多重周回に起因した信号波形の遅延を説明する図である。

図4Aは、本発明の第2の実施例に係るセンサヘッドの構造を説明する赤道断面図で、図4Bは、センサヘッドを用いたガスセンサの検出・出力部で測定される弾性表面波の多重周回に起因した信号波形を説明するグラフである。

図5は、本発明の第2の実施例に係るセンサヘッドの応答速度のガス流量依存性を説明するグラフである。

図6Aは、本発明の第3の実施例に係るセンサヘッドの構造を説明するための模式的な鳥瞰図で、図6Bは、図6Aに示す構造の弾性表面波の周回帯の中心を切る面から見た赤道断面図である。

図7は、本発明の第4の実施例に係るセンサヘッドの構造を説明するための模式的な鳥瞰図である。

図8は、本発明の第4の実施例の変形例(第1変形例)に係るセンサヘッドの構造を説明するための模式的

な鳥瞰図である。

図9は、本発明の第4の実施例の他の変形例(第2変形例)に係るセンサヘッドの構造を説明するための模式的な鳥瞰図である。

図10は、本発明の第5の実施例に係るセンサヘッドの構造を説明するための模式的な鳥瞰図である。

図11は、本発明の第6の実施例に係るセンサヘッドの構造を説明するための模式的な鳥瞰図である。

図12Aは、本発明の第7の実施例に係るセンサヘッドの構造を説明するための模式的な鳥瞰図である。

図12Bは、本発明の第7の実施例に係るセンサヘッドの温度センサの構造を具体的に示す模式的な鳥瞰図である。

図12Cは、本発明の第7の実施例に係るセンサヘッドの温度センサの他の構造を具体的に示す模式的な鳥瞰図である。

図13は、本発明の第8の実施例に係るセンサヘッドの構造を説明するための模式的な赤道断面図である。

図14は、本発明の第9の実施例に係るセンサユニットの構造を説明するための模式的な断面図である。

図 1 5 は、本発明の第 9 の実施例に係るセンサユニットの実装方法を用いて、複数のセンサヘッド(球状弾性表面波素子)をアレイ状に実装した場合の模式的な鳥瞰図である。

図16は、本発明の第10の実施例に係るセンサユニ

ットの構造を説明するための模式的な断面図である。

図17は、本発明の第10の実施例に係るセンサユニットの実装方法を用いて、複数のセンサヘッド(球状弾性表面波素子)をアレイ状に実装した場合の模式的な鳥瞰図である。

図18は、本発明の第11の実施例に係るセンサヘッドの構造を説明するための模式的な赤道断面図である。

# 発明を実施するための最良の形態

ができる。

### (第1の実施例)

本発明の第1の実施例に係るセンサヘッドは、図2A及び2Bに示すように、円環状に周回帯Bを定義可能な曲面を有する3次元基体40と、この3次元基体40の周回帯B上に位置し、周回帯Bに沿って多重周回するように弾性表面波を励起する電気音響変換素子21と、3次元基体40の周回帯Bのほぼ全領域に存在し、特定のガス分子と反応する感応膜25とを備える。

3次元基体40としては、圧電結晶からなる均質材料 球40が用いられている。均質材料球40として電セラミ、 力には、水晶、LiNbOs、LiTaOs、圧電ドンク(PZT)、ビスマスゲルマニウムオキサイ この で、である。が採用可能である。が投 質材料球40の表面のほぼ全面には、感にないる。 要には、図2A及び2Bにないようにの が料球40の赤道上の一部には、均質が存在し、。 が料球40の赤道上の一部には、均質が存在し、。 が料球40の赤道上の一部には、均質が存在し、。 の一部を露出する感応膜25の開口部が存在し、。 の一部で露出する感応膜25の開口部が存在し、。 が料球40の赤道」とは、対象面 の一部の内部にすだれ、図2Aに示す均質材料球40の で、重り、上の方向と直交する平面が均質材料 球40の表面と交わる線を意味する。

均質材料球40のような単結晶球の場合は、結晶材料の種類に応じて、弾性表面波が周回するルートが周回帯

Bに限定される。例えば、水晶の場合、三方晶系結晶軸の一つである z 軸を図 2 Aに示す矢印 A の方向とすれば、赤道を中心として、ある幅を持つベルト状の周回帯 B で、弾性表面波が周回する。周回帯 B の幅は、結晶の異方性に従い、広くなったり狭くなったりしても良い。弾性表面波の伝搬特性からは、均質材料球 4 0 の Z 軸を矢印 A の方向に取ることが望ましい。

すだれ状電極21は、所謂オルターニット・フェーズ アレイであり、高周波発生部22からスイッチ部23を 介して供給された高周波電気信号を圧電変換して弾性表 面波を励起する。更に、すだれ状電極21は、赤道上の ベルト状の周回帯Bを周回してきた弾性表面波を圧電変 換 し て 、 再 び 高 周 波 電 気 信 号 に 変 換 す る 機 能 を も 兼 ね て いる。すだれ状電極21で再び高周波電気信号に変換さ れた高周波電気信号は、スイッチ部23を介して検出・ 出力部24に供給され、検出・出力部24で検出される。 スイッチ部23は高周波発生部22と検出・出力部24 を切り換える。高周波発生部22からの高周波電気信号 をすだれ状電極21に供給して、すだれ状電極21が弾 性 表 面 波 を 送 出 後 、 所 定 の 周 回 回 数 ( 第 n 周 回 : n ≧ 1 ) 目の弾性表面波が戻ってくる前に、すだれ状電極2 1からの信号経路を検出・出力部24に切り換える。勿 論、高周波発生部22からすだれ状電極21の方向、及 びすだれ状電極21から検出・出力部24の方向への、 方向性結合回路等でも構わない。

オルターニット・フェーズアレイを構成しているすだれ状電極21としては、例えばアルミニウム(A1)、金(Au)等の金属膜を採用可能である。赤道上の同間数を多く取るためにはに対ける多重周回の周回数を多く取るためにはだれて、対するの質量効果が少ない軽い金属がすだれが電極21の材料として望ましく、又、金属膜の膜厚電で、方が望ましい。送信側と別々の赤道上を電があっても構わないが、均質材料球40の赤道上を弾性表面波が周回する素子では、弾性表面波が周回する素子では、弾性表面波が周回する素子では、弾性表面波が周のすだれ状電極21を時分割で共用するのが有効である。

弾性表面波を励起し、又、受信するのに用いるすだれ 状電極21は、図2Aに示すように、均質材料球40の 表面上で、その長手方向を赤道方向と垂直に取れば良い。 すだれ状電極21の長さは、弾性表面波の速度、均質材 料球40の半径等によって決定され、最適な値に設計す ることにより、一定幅の弾性表面波を多重周回させるこ とができる。

すだれ状電極 2 1 の長さが最適値より短い場合は、角度で 9 0°周回すると弾性表面波の幅が最大になり、次の 9 0°の周回で元の幅に戻り、以下それを繰り返す。一方、すだれ状電極 2 1 の長さが最適値より長い場合は、角度で 9 0°周回すると弾性表面波の幅が最小になり、次の 9 0°の周回で元の幅に戻り、以下それを繰り返す。したがって、所望の伝搬経路により、すだれ状電極 2 1

の長さを設計しても良い。オルターニット・フェーズアレイを構成しているすだれ状電極 2 1 の繰り返し周期は、弾性表面波の速度や均質材料球 4 0 の半径より、所望の周波数特性が得られるように設計する。繰り返し周期が短いほど弾性表面波に対する共振周波数が高くなり、表面との相互作用の効率が上がるために高感度になる。繰り返しの数が多いほど共振の幅が狭くなり、Q値が上昇する。

例えば、この様な感応膜 2 5 として、水素 ( H 2 ) を収蔵し、水素化物を形成して機械的性質が変化するパラジウム ( P d )、アンモニア ( N H 3 ) に対する吸着性が

高いプラチナ(Pt)、水素化物を吸着する酸化タングステン(WO3)、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、二酸化炭素(CO2)、二酸化霉素(NO2)等を選択的に吸着するフタロシアニン(Phthalocyanine)等が知られている。

第1の実施例に係るセンサヘッドでは、すだれ状電極 21より弾性表面波を送出した後、特定の回数を多重周 回した後の弾性表面波の遅延時間や振幅等の伝搬特性を 計測することによって、特定のガス分子の吸着或いは吸 蔵状態、更には特定のガス分子の有無や濃度を計測する ことができる。

表面に特定のガス分子が吸着したときには、表面に吸着した物質の質量効果により、弾性表面波の伝搬速度に遅くなる。このため、波形7に示すように弾性表面でに は、矢印Cに示すような、更なる遅延が生じる。この がまる。 例えば、伝搬長約3 mm、 できる。 例えば、伝搬長約3 mm、 1 μs のときに1 ns (0 . 1%) の分解能を持つ検出・出力部24を有している場合において、第1の実施例に係るセンサヘッドを用い、100μs後に1 ns 分解能で測定を行えば、従来の1/100の10ppmの分解能まで測定できることになる。

# (第2の実施例)

本発明の第2の実施例に係るセンサヘッドは、図4Aに示すように、円環状に周回帯Bを定義可能な曲面帯B
する3次元基体40と、この3次元基体40の周回帯B
上に位置し、周回帯Bに沿って多重周回するようで元基体40の周回帯B
のの周回帯Bの一部に存在する特定のガス分子第1は本
40の周回帯Bの一部に存在するが、均質材料は40であるが、均質材料は40の実施例と同様な均質材料は40であるが、均質材料は40の実施例とは異なる。そして、感応膜26が存在といり質材料は40の赤道上の一部に、電気音響変換素子21としてのすだれ状電極21が配置されている。

即ち、第2の実施例に係るセンサヘッドでは、均質材料球40の表面の、すだれ状電極21の反対側に位置にあたる一部分にのみ感応膜26が設けられている。均形は、第1の実施例に係るセンサヘッドの単結な水晶、LiNbOs、LiTaOs等の単結な水晶、LiNbOs、LiTaOs等の単結な水晶、LiNbOs、LiTaOs等の単結へが、第2の実施例に係るを説明する。水においては、直径10mmの水晶球の場合を説明する。感応膜26はPd膜で、弾性表面波の周回帯上に血を約6mmの円状領域として、真空蒸着法にし、水素の良い水素がスセンスをいて、非常に選択性の良い水素がスセンフリ後に、非常に選択性の良い水素がスセンフリ後に、球状弾性表面波素子の上面にのみ真空蒸着によって形成できるので、製作が容易である。

P d のように感応膜 2 6 が材料として高価な場合は、 図 4 A 及 び 4 B に示すように、球表面の一部に感応膜 2 6 を形成すれば、感応膜 2 6 の必要量が非常に少なくて 済み、コストを大幅に削減できる。したがって、第 2 の 実施例に係るセンサヘッドの工業的価値は非常に高い。

図4Bが、第2の実施例に係るセンサヘッドの検出・出力部24で測定される信号波形である。縦軸には高周波の検出振幅を、横軸には時間経過を示す。弾性表面波の励振周波数は約45MHzで、直径10mmの水晶均質材料球40における弾性表面波の周回時間は約10μsであり、41周回目(400μs前後)の信号を測定

した。図4Bには、水素導入前のアルゴンガス100%の場合と、水素を3%導入した後の波形を示す。Pdは水素を吸収して、水素化物を形成を形成し、機械的に堅くなるので、弾性表面波の速度は速くなり、遅延時間が減少する。水素3%を導入した場合の遅延時間の減少は約3ns(約7ppm)であった。

水素ガスセンサとして、その特性をアクリル製円筒のフローセルにより評価したのが図5である。図5の縦軸が弾性表面波の遅延時間が、横軸に時間経過である・まず純Arガスを流し、時刻3.0分に3.0vo1%水素を含むArガスに切り換え、時刻8.0分に純Arガスに切り換えた。ガス流量は、0.2L/分、1.0L/分と変化させた。ガスな量を増加になるのが早くなるのがではないのがでで飽れている。これは、水素で自力を拡散するのに要する時間と考えられ、従来の平面型弾性表面波素子を用いた水素がよとンサ(Pd膜厚190元を拡散するのに要する。ことに起因する。

ここで、第2の実施例に係るセンサヘッドの水素に対する限界感度について言及する。水素への応答時間を評価するため、41周回目の波形に、時間・周波数分解能の優れたガボール(Gabor)関数をマザー・ウェーヴレットとして用いるウェーヴレット変換を適用し、時刻4

ンジと、60秒以内の応答時間を有する、すべての点に優れた水素ガスセンサである。

# (第3の実施例)

均質材料球40と圧電性薄膜41の表面には、感応膜25が設けられている。圧電性薄膜41は弾性表面波を励起し、又、受信するのに用いるすだれ状電極21の近傍にのみあれば良い。非圧電物質の表面に直接、すだれ状電極21を形成するだけでは弾性表面波を励起することはできない。電界が加わっても、均質材料球40が歪まないからである。したがって、すだれ状電極21の直下や直上等、すだれ状電極21の近傍にのみ少なくとも、

圧電性薄膜41があれば、弾性表面波を励起し、又、受 信 す る こ と が で き る 。 高 周 波 発 生 部 2 2 、 ス イ ッ チ 部 2 3 、 検 出 ・ 出 力 部 2 4 に 関 し て は 、 第 1 の 実 施 例 に 係 る センサヘッドと同様であり、重複した説明を省略する。 図 6 B に は 、 図 6 A に 示 し た 第 3 の 実 施 例 に 係 る セ ン サヘッドの断面構造を示した。すだれ状電極21の設計 については第1の実施例に係るセンサヘッドと何ら変わ るところはない。図6Bに示す断面図においては、すだ れ状電極21が圧電性薄膜41の上に形成されているが、 すだれ状電極21の位置はこれに限ることはなく、例え ば 均 質 材 料 球 4 0 と 圧 電 性 薄 膜 4 1 の 間 に あ っ て も 構 わ ないし、圧電性薄膜41の上下を1対のすだれ状電極2 1 で挟み込むような構造にしても良い。いずれの場合に おいても、弾性表面波の周回帯Bは、すだれ状電極21 の長手方向に対して直角な方向となり、任意の方向を選 択できる。

センサヘッドとしての感度は、均質材料球40の表面に形成された感応膜25の材料と構造により決められる。この感応膜25は、特定のガスと接触することが必要弾性表面伝搬特性に変化を及ぼすものであることが必要である。例えば、気体を表面に吸着させ、その質量効果により弾性表面波の伝搬速度を遅くない。或いは、気体を感応膜25内に吸蔵し、その薄膜の機械的堅さが変化し、弾性表面波の伝搬速度や減衰に変化を及ぼすもので

も良い。更には、気体と反応することにより吸熱或いは 発熱反応を起こし、弾性表面波の伝搬速度や減衰に影響 を及ぼすものであっても良い。この感応膜25は、特定 の気体とのみ選択的に反応を起こし、なおかつ、可逆反 応を起こす材料であることが望ましい。

### (第4の実施例)

本発明の第4の実施例に係るセンサヘッドは、図7に示すように、弾性表面波の周回帯Bにのみ感応膜25を形成されていることが特徴である。弾性特性の均質な材料は40の少なくとも一部に圧電性薄膜41が形成されている。圧電性薄膜41は弾性表面波を励起し、又、受信するのに用いるすだれ状電極21の近傍にのみある。そして、すだれ状電極21の長手部22、スイッチ部23、検出・出力部24に関しては、第1及び第3の実施例に係るセンサヘッドと同様であり、重複した説明を省略する。

第4の実施例に係るセンサヘッドでは感応膜25は、 弾性表面波の周回帯Bの近傍にのみ形成されている。感 応膜25をパターニングする必要がある反面、感応膜2 5がない表面を、他の目的に使用できるという利点を有 している。

P d のように感応膜 2 5 が材料として高価な場合は、図 7 に示すように、周回帯 B のみに感応膜 2 5 を形成す

れば、感応膜25の必要量が非常に少なくて済み、コストを大幅に削減できる。したがって、第4の実施例に係るセンサヘッドの工業的価値は非常に高い。

図8には、第4の実施例に係るセンサヘッドの変形例(第1変形例)として、高周波発生部62、スイッチ部63や検知・出力部64を均質材料球40の表面上に集積化した模式的な構造例を示した。均質材料球40の少なくとも一部に圧電性薄膜41が形成され点は、図7と同様である。圧電性薄膜41は弾性表面波を励起し、又、受信するのに用いるすだれ状電極21の近傍にのみあり、すだれ状電極21の長手方向に直角に弾性表面波の周回帯Bがある。感応膜25は、弾性表面波の周回帯Bの近傍にのみ形成されているため、それ以外の領域に他の回路を形成できる。

図8に示す均質材料球40は、表面に酸化膜が形成されたシリコン球40が望ましい。弾性表面波の伝搬に対する均質性を酸化膜により近似的に確保した上で、感応膜25を形成する領域を除いて酸化膜を除去することで、弾性表面波の伝搬に寄与しない領域に球面半導体製造技術によって、高周波発生部62、スイッチ部63、検知・出力部64等の回路、更には、その他の高周波回路や集積回路を形成でき、ガスセンサを小型化できる。

勿論、均質材料球40として硼珪酸ガラスや石英ガラス等のガラス材料を用い、高周波回路や集積回路を形成する部分に、多結晶シリコン薄膜或いはアモルファスシ

リコン薄膜を堆積させ、その上に薄膜トランジスタを集積することもできる。多結晶シリコン薄膜やアモルファス薄膜は熱処理やレーザーアニールによって単結晶化してから用いても良い。新たに薄膜を形成する方式は、均質材料球40を用いたセンサヘッドにも応用できることは言うまでもない。

図9には、第4の実施例に係るセンサヘッドの他の変 形例(第2変形例)として、複数の弾性表面波の周回帯 B-1及びB-2を有していて、それぞれの周回帯B-1 及び B - 2 に 対 し て 異 な る 感 応 膜 2 5 a 及 び 2 5 b を 形成し、複数のガス種の同時計測を行う場合の模式的な 構造例を示した。均質材料球40の少なくとも一部に圧 電性薄膜41a及び41bが形成されている。圧電性薄 膜41a及ぴ41bは弾性表面波を励起し、又、受信す るのに用いるすだれ状電極 2 1 a 及び 2 1 b の近傍にの みあり、すだれ状電極21a及び21bの長手方向に直 角に弾性表面波の周回帯B-1及びB-2がある。それ ぞれの周回帯B-1及びB-2はできるだけ重複しない ように、すだれ状電極21a及び21bの配置が決めら れる。感応膜25 a及び25 bは、弾性表面波の周回帯 B の 近 傍 に の み 形 成 さ れ る 。 感 応 膜 2 5 a 及 び 2 5 b の 種類を変えることにより、異なる種類のガス種を計測す ることが可能になる。勿論同一の感応膜とし、それぞれ の 周 回 帯 B - 1 及 び B - 2 か ら の 検 出 結 果 を 平 均 化 す る ことで精度の向上を測っても構わないし、測定感度に重

点をおいた比較的膜厚の厚い感応膜と、反応速度に重点をおいた比較的薄い感応膜を組み合わせて使用しても良い。

図9に示す構造の高周波発生部22、スイッチ部23、検出・出力部24は、第1及び第3の実施例に係るセンサヘッドとほぼ同様であるが、スイッチ部23が二つのすだれ状電極21a及び21bに同時に接続されている点が異なる。感応膜25a及び25bが異なれば、基準となる被測定ガスがない場合の弾性表面波の伝搬特性も異なるため、時分割での計測が可能である。

図 9 に示すように、複数の周回帯 B - 1 及び B - 2 を有する場合は、ここに記述される以外にも、一つのスイッチ部から、別々に二つのすだれ状電極に配線を行い、 交互に時分割計測を行う方法によっても実施できる。

又、図9では、周回帯 B - 1 及び B - 2 が二つの場合について説明されているが、すだれ状電極 2 1 a 及び 2 1 b の長さを最適化すると、弾性表面波の周回帯 B - 1 及び B - 2 の幅は常に一定とすることができ、しかも高々均質材料球 4 0 の直径の約 1 / 1 0 程度にできるため、更に多くの周回帯 B - 1 , B - 2 , B - 3 , ・・・・を取る構造が、特に有効である。

### (第5の実施例)

ところで、本発明のセンサヘッドは、弾性表面波の伝 搬特性を利用しているために、周囲温度の影響を受ける。 したがって、温度に対する補正をすることが望ましい。

図 1 0 に は 異 な る 二 つ の 均 質 材 料 球 4 0 a 及 び 4 0 b を用いて温度構成を行った模式的な構造例を示す。弾性 特性の均質な材料よりなる二つの均質材料球40a及び 4 0 b の そ れ ぞ れ の 少 な く と も 一 部 に 圧 電 性 薄 膜 4 1 a 及び41bがおのおの形成されている。圧電性薄膜41 a及び41bは弾性表面波を励起し、又、受信するのに 用いるそれぞれのすだれ状電極21a及び21bの近傍 に の み あ り 、 す だ れ 状 電 極 2 1 a 及 び 2 1 b の 長 手 方 向 に直角に弾性表面波の周回帯B-1及びB-2がある。 感応膜25は、一方の均質材料球40aにのみ形成され、 他方の均質材料球40bには形成されない。一方の弾性 表面波素子は感応膜25の存在により、前述した第1の 実施例に係るセンサヘッドと同様な動作をする。これに 対して他方の弾性表面波素子は、感応膜25が存在しな い た め に 、 そ の 弾 性 表 面 波 の 伝 搬 特 性 は 温 度 の 影 響 の み を受ける。

図10に示す構造の高周波発生部22c、スイッチ部23a,23b、検出・出力部24は、第1、第3及び第4の実施例に係るセンサヘッドとほぼ同様であるが、 共通の高周波発生部22cで発生させた高周波電気信号は二つに分かれて、それぞれ接続切り換えスイッチ23

a及び23bによりすだれ状電極21a及び21bに同時に接続される点が異なる。それぞれの均質材料球40a及び40bの遅延信号は、再び接続切り換えスイッチ23a及び23bにより、検出・出力部24に伝えられる。ここで、常時弾性表面波の遅延時間の差を測定することによって、温度の影響を取り除き、精度の高い計測を行うことができる。

第5の実施例に係るセンサヘッドによれば、二つの均質材料球40a及び40bを、感応膜25の有無を除いてまったく同様に実現することにより、二つの信号の差分によって直接温度の影響を取り除いた計測が行えるために、温度補正が容易である。

### (第6の実施例)

本発明の第6の実施例に係るセンサヘッドは、図11に示すように、異なる二つの弾性表面波の周回帯B−1及びB−2を利用した温度校正例である。均質材料が移成されている。圧電性薄膜41a及び41bが形成されている。圧電性薄膜41a及び41bは弾性を記し、又、受信するのに用いるすだれ状電極21a及び21bの長手方向にのみあり、すだれの周回帯B−1及びB−2がある。それぞれの周回帯B−1及びB−2がある。それぞれの周回帯B−1及びB−2にできるだけ重複しないように、すだれ状電極21a及び21bの配置が決められる。感応膜25は、一方の弾

性表面波の周回帯B-1の近傍にのみ形成される。

第6の実施例に係るガスセンサの高周波発生部22、スイッチ部23、検出・出力部24は、第1及び第3の実施例に係るセンサヘッド等で説明した構成とほぼ同様であるが、スイッチ部23が二つのすだれ状電極21a及び21bに同時に接続されている点が異なる。一方の弾性表面波の周回帯B-1にのみ感応膜25が存在したので、検出・おって、常温をある。をでは存在しないので、検出・おっとによれば、同の差を測定することができる。第6の実施例に係るセンサヘッドによれば、同一の質質材料球40上に二つの周回帯B-1及びB-2が空間的にも近接して設けられ、しかも同一計測法にあめ質材料球40上に二つの周回帯B-1及びB-2が極めても近接して設けられ、しかも同一計測法にあめ度計測手段を備えているために、温度補正精度が極めて高い。

# (第7の実施例)

本発明の第7の実施例に係るセンサヘッドは、図12 Aに示すように、均質材料球40上に温度センサ42を備えている。均質材料球40の少なくとも一部に圧電性薄膜41が形成されている。圧電性薄膜41は弾性表面波を励起し、又、受信するのに用いるすだれ状電極21の近傍にのみあり、すだれ状電極21の長手方向に直角に弾性表面波の周回帯Bがある。感応膜25は、弾性表面波の周回帯Bの近傍にのみ形成されているため、それ

以外の領域に他の回路を形成できる。

このため、第7の実施例に係るセンサヘッドでは、高周波発生部62、スイッチ部63や検知・出力部64が均質材料球40の表面に集積化されている。

更に第7の実施例に係るセンサヘッドでは弾性表面波の周回帯 B から外れたところに温度センサ42が設けられている。温度センサ42は、例えば熱電対式、抵抗測温体式、半導体式等種々の方式が用いられる。温度センサ42は弾性表面波の周回帯 B に非常に近い位置に設けられているので、温度校正の精度が高い。

熱電対式の温度センサ42を用いたセンサヘッドの例を図12Bに示す。均質材料球40の表面の周回帯Bに非常に近い位置に第1金属膜423のパターンと第、一部が互いに積層する。に形成され、測温部(測温接点)を構成し、で配線すだれるが形成されている。図12Bに示すようにでは接続してが形成されている。図12Bに示すれ、212に接続してが形成されてングパッド211,212を介で電を21は、ボンディングパッド211,212を介で電ででででである。更に、すだれ状電を1は、ボンディングパッド211,212を介で電を当れ、供給された高周波電気信号を圧電変換し、ボの周回帯Bを周回してきた弾性表面波を励起する。更に、すだれ状電極21は、赤道上のベルト状の周回帯Bを周回してきた弾性表面波を加た。更に、すだれ状電極21は次を正電変換して、再び高周波電気信号に変換し、ボンデ

ィングパッド 2 1 1 , 2 1 2 を介して、図示を省略した 実装基板の検出・出力部に供給され、検出・出力部で検 出される。

図12日に示す温度センサのボンディングパッド421まで配線パターンは、第1金属膜423で配線するのが好ましいが、第1金属膜423と特性の近い補償導線となる金属膜を用いても良い。同様に、ボンディングパッド421及び42金属膜424と特性の近い補償導線となる金属膜を用いても良い。ボンディングパッド421及び423を介して、図示を省略した実装基板の基準接点に導かれ、実装基板上の計測機器により温度測定される。

例えば、プラス(+)側の第 1 金属膜 4 2 3 として 1 0 % クロム(Cr)ーニッケル(Ni)合金膜、マイナス(ー)側の第 2 金属膜 4 2 4 として、 2 % アルミニウム(A 1)ーNi合金膜を用いれば、均質材料球 4 0 の表面上に、International Electrotecnical Comission(IEC)のタイプ K に相当するクロメル・アルメル熱電対を形成できる。ボンディングパッド 4 2 1、ボンディングパッド 4 2 1 から第 1 金属膜 4 2 3 まで配線パターン及び第 1 金属膜 4 2 3 は、金属マスクを用いた真空蒸着若しくはスパッタリング、或いはリフトオフ法等により形成できる。同様に、ボンディングパッド 4 2 2 、ボンディングパッド 4 2 2 から第 2 金属膜 4 2 4 まで配

線パターン及び第2金属膜424も金属マスクを用いた 真空蒸着若しくはスパッタリング、或いはリフトオフ法 等により形成できる。中でも、金属マスクを用いる場合 は、同じマスクをずらしてボンディングパッド421、 配線パターン、第1金属膜423のパターンと、ボンディングパッド422、配線パターン、第2金属膜424 のパターンが簡単に形成できる。

第1金属膜423及び第2金属膜423のパターンは、 例 え ば 5 0 n m ~ 3 0 0 n m 程 度 の 厚 さ で 、 0. 5 m m 角~2mm角程度の大きさに形成すれば良い。例えば、 直径10mmの均質材料球40の表面に約1mm角、厚 さ約100nmの10%Cr-Ni合金膜423と、約 1 mm角、厚さ約100nmの2%A1-Ni合金膜4 2 4 を ず ら し て 積 層 し た 温 度 セ ン サ に よ れ ば 、 周 囲 の 温 度が 2 3 度である時にセンサヘッドに 4 5 M H z の 1 0 Ο μ 秒 の 高 周 波 パ ー ス ト 信 号 を 1 Κ Η z で 入 力 す る と き に、センサヘッド自体の温度が約0.08度上昇するこ とが観測できた。一方、ワイヤタイプのクロメル・アル メル熱電対を均質材料球40の表面に点接触して測定す る 方 法 で は 0 . 0 8 度 の 変 化 を 検 出 す る こ と は 0 . 0 3 度の検出感度内では測定することはできなかった。この 様 に 、 別 個 に 用 意 し た 熱 電 対 を 均 質 材 料 球 4 0 の 表 面 に 接 触 さ せ て 均 質 材 料 球 4 0 の 表 面 の 温 度 を 測 定 す る 場 合 に 比 ベ て 、 図 1 2 B に 示 す 温 度 セ ン サ は 、 遅 延 な く 温 度 測定ができる。

抵抗測温体式の温度センサ42を用いたセンサヘッド の例を図12Cに示す。図12Cでは、抵抗測温体パタ ーン425が均質材料球40の表面の周回帯Bの少なく とも一部に配置されている。図12Bと同様に、図12 C に お い て も 、 す だ れ 状 電 極 2 1 が 周 回 帯 B 上 の 一 部 に 配置され、すだれ状電極21は、ボンディングパッド2 11、212に接続されている。ボンディングパッド2 1 1 . 2 1 2 を 介 し て 、 図 示 を 省 略 し た 実 装 基 板 の 髙 周 波発生部及び検出・出力部に接続される。

抵抗測温体パターン425は、温度に依存して抵抗が 変化する材料、例えば金属薄膜で構成すれば良い。そし て、抵抗測温体パターン425の抵抗の変化を測定する こ と で 熱 電 対 の 場 合 と 同 様 に 均 質 材 料 球 4 0 の 表 面 の 温 度の直接測定が可能である。抵抗測温体パターン425 の抵抗の変化を大きくするためには、抵抗測温体パター ン425を構成する材料の抵抗率を大きくする、抵抗測 温体パターン425の膜厚を薄くする、抵抗測温体パタ ーン425の線幅を狭くする、或いは抵抗測温体パター ン 4 2 5 の 全 長 を 長 く す れ ば 良 い 。 図 1 2 C で は 、 抵 抗 測温体パターン425を、蛇行する所謂メアンダライン として形成し、全長を長くしている。抵抗測温体パター ン425は、薄い単層の薄膜で形成するのが、周回帯B を伝搬する弾性表面波の周回を阻害しないので好ましい。 例えば、抵抗測温体パターン425として、白金(P

t ) 薄膜の細線パターンを用いる場合は、白金薄膜の厚

さは例えば50nm~400nm程度、好ましくは15 0nm~300nmの厚さに選べば良い。白金薄膜の細線パターン425は、金属マスクを用いた真空蒸着若しくはスパッタリング、或いはリフトオフ法等により形成できる。

図12Cに示す温度センサのボンディングパッド42 1まで配線パターンは、抵抗測温体パターン425と同一の材料で配線するのが好ましいが、アルミニウム(A1)、金(Au)や銅(Cu)等の電気伝導率の高い金属膜を用いても良い。ボンディングパッド421及び423を介して、図示を省略した実装基板に導かれ、実装基板上の計測機器により温度測定がされる。

図12Cに示すように、抵抗測温体パターン425を 弾性表面波の周回帯Bに形成することにより、弾性表面 波の周回する表面の直接測定が可能で最も正確な測定が 可能で、しかも、弾性表面波の周回を阻害しないように できる。

例えば、幅約 0 . 2 m m 、厚さ約 2 0 0 n m の白金薄膜を用い、8回折り返しのメアンダラインで抵抗測温体パターン4 2 5 を構成した。メアンダラインの全長は、3 . 7 6 m m である。この抵抗測温体パターン4 2 5 で、抵抗変化を測定したところ比抵抗で1 . 3 8 5 1 / 1 0 0 ℃ (JIS С 1 6 0 4 − 1 9 9 7 相当) であり、十分な測定感度を持つ。

なお、白金の抵抗測温体パターン425の周回経路に

かかる部分について、白金膜も水素から弾性的な影響を受けることが「燃料電池システム用窒化ガリウム集積化ガス/温度センサ(Gallium Nitride Integrated Gas/Temperature Sensors for Fuel Cell Systems)、水素、燃料電池及びインフラストラクチャ技術(Hydrogen, Fuel Cells, and Infrasturucture Technologies), FY2003プログレス・レポート(Progress Report)」によって知られている。又、白金の抵抗の温度依存性もパラジウム(Pd)膜(或いはその合金膜)の抵抗の影響を受けることから、弾性表面波の周回速度変化から水素濃度に変換する際には、白金の抵抗測温体パターン425の領域影響を考慮して校正を行う。

他の対策として、白金膜とパラジウム膜(或いはその合金膜)の間に水素不透過膜を形成することによって白金による温度計測への水素濃度の影響を避けることが可能である。

## (第8の実施例)

本発明の第8の実施例に係るセンサヘッドは、図13に示すように、均質材料球40の周回帯Bに空洞31を介してカバー32が設けられている。カバー32は例えばガス透過性があるように、メッシュ状の金属や多孔質材料で形成する。又、水素の様に非常に透過性の高いガスの場合は薄い例えば数μm厚のフィルムを使用することで、パーティクルなどを除去できる。ガスを透過させ

るための穴径は、均質材料球40表面の弾性表面波の波 長に比べて十分小さくなるように設定する。

このカバー32の存在により、弾性表面波の周回帯Bに大きなパーティクルが付着して弾性表面波の伝搬特性に影響を与え、計測に誤差が生じるのを避けることができる。即ち、本発明の第8の実施例に係るセンサヘッドによれば、測定環境下におけるパーティクルの付着によるセンサヘッド特性の劣化を防ぐことが可能になる。

勿論カバー32の一部にガス導入口と排出口を設けて、 弾性表面波の周回帯B上にのみガスを流す構造としても 構わない。

# (第9の実施例)

本発明の第9の実施例に係るセンサユニットは、図14に示すように、3次元基体40を搭載する実装基板62と、実装基板62上に配置され、電気音響変換素子(図示省略)と、実装基板62上に配置され、電気管骨を供給する高周波発生部で変換素子から弾性表面波の伝搬特性に関する高周波信号を計測する検出・出力部(図示省略)と、電気的に投援を計測する検出・出力部(図示省略)と電気的に接続された第1の実装配線61aと、この実装基板62の実装配線61aと、第1の実装配線61a及び第2の実装配線61bと、第1の実装配線61a及び第2の実装配線61bのそれぞれと電気音響変換素子とを電気的

に接続する導電性接続体 5 0 a , 5 0 b とを備えている。電気音響変換素子の図示を省略しているが、既に説明した第 1 ~第 8 の実施例に係るセンサヘッドの構造から容易に理解できるであろう。即ち、第 9 の実施例において説明したとサユニットは、第 1 ~第 8 の実施例において表基板 6 2 上に導電性接続体 5 0 a , 5 0 b を用いて、実装基板 6 2 上に導電性接続体 5 0 a , 5 0 b を用いて、実装基板 6 2 上に、実装を配線 6 1 a , 6 1 b だパターニングされ、この実施ので、第 1 ~第 8 の実施例に係るセンサヘッドのいずれかで説明した、センサヘッドが実装されている。

金属バンプ 5 0 a , 5 0 b は、半田ボール、金(Au)バンプ、銀(Ag)バンプ、銅(Cu)バンプ、ニッケル/金(Ni-Au)バンプ、或いはニッケル/金/インジウム(Ni-Au-In)バンプ等が使用可能である。半田ボールとしては、直径 1 0 0 μ m ~ 2 5 0 μ m、高さ 5 0 μ m ~ 2 0 0 μ m の錫(Sn):鉛(Pb) = 6 : 4 の共晶半田等が使用可能である。或いは、Sn:Pb=5:95の半田でも良い。用いられ、熱圧着と超音波振動の組み合わせ、或いは熱溶融等によって接着が行える。

実装基板62の材料としては、有機系の種々な合成樹脂、セラミック、ガラス等の無機系の材料が使用可能で

ある。有機系の樹脂材料としては、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、なる。無材は、ガラス布、ガラス基材などが使用される。無機系の基板材料として一般的なものはセラミックである。又、放熱特性を高めるものとして金属基板、カライトである。以必要な場合にはアルミナ(Al2O3)、ムライトですがある。をはアルミナ(Al2O3)、公ライトで可能である。更に、鉄、銅などの金属上に耐熱性のにカンシックの、変化珪素(SiC)等が高にスルミーウム(AlN)、変化珪素(SiC)等が高にスルミーウム(AlN)、変化・カンの金属が使用が系の樹脂板を積層して多層化した金属にある。でも構わない。実装配線61a,61bとしては、金、銅、アルミニウム等の金属薄膜が使用可能である。

極配線27の端部に、金属パッド(ボンディングパッド)が設けられる。なお、図14では、特に、高周波発生部や検出・出力回路については図示していないが、第9の実施例に係るセンサユニットでは、高周波発生部や検出・出力回路は、実装基板62上に配置されている。そして、第1の実装配線618が検出・出力部と電気的に接続されている。そして、導電性接続体50a,50bとしての金属バンプ50a,50bが、それぞれ、第1及び第2の実装配線61bのそれぞれと電気音響変換素子(図示省略)とを電気的に接続している。この様な

高周波発生部や検出・出力回路が、実装基板62上に形成されたシステム・オン・パッケージの他に、実装基板62の外に別途接続しても構わない。

一方、均質材料球 4 0 上に高周波発生部や検出・出力 回路等の回路が集積化されている場合には、直接計測結 果が得られることになるので、すだれ状電極から金属パッド(ボンディングパッド)までの電極配線 2 7 は省略 可能である。

なお、第9の実施例に係るセンサユニットの実装方法では、被計測ガスを実装基板62の表面と平行に流すことが好ましい。

図15は、図14に示したセンサユニットの実装方法を用いて、複数のセンサヘッド(球状弾性表面波素子)

をアレイ状に実装した場合の模式的な構造例である。センサヘッド(球状弾性表面波素子)1が、実装基板62上にアレイ状に配列されている。弾性表面波を励起し、又、受信するのに用いるすだれ状電極21は、それぞれの質材料球40の裏面で、図示を省略した金属バンプにより実装基板62上の図示を省略した実装配線に接続される。それぞれの球状弾性表面波素子1は、球状弾性表面波素子毎に、異なる感応膜を有し、異なるガス分子を計測するようにすることができる。

## (第10の実施例)

本発明の第10の実施例に係るセンサユニットは、図16に示すように、3次元基体40を搭載する実装基板62上に配置され、電気音響変換素子(図示省略)と、実装基板62上に配置され、高周波発生音響変換素子から弾性表面波の伝搬特性に関するのに関する検出・出力部(図示省略)と、電気面に配置され、高周波発生部気に接続された第1の実装配線64aと、電気の実装配線64bと、第1の実装配線64bと、第1の実装配線64bのそれぞれと電気のに接続する導電性接続体63a,63bとを備えているが、既に説明

- 45 -

した第1~第8の実施例に係るセンサヘッドの構造から容易に理解できるであろう。

センサヘッドを、平行平板形状の実装基板 6 2 に導電性接続体 6 3 a , 6 3 b としてのボンディングワイヤ 6 3 a , 6 3 b を用いて、実装した第 9 の実施例に係るセンサユニットとは異なる構造の実装体(アセンブリ)である。

第10の実施例に係るセンサユニットでは、エポキシ樹脂等で形成された実装基板62に特徴があり、実装基板62の表面(第1主表面)に、均質材料球40より直径の大きな空洞66が設けられている。実装基板62の表面(第1主表面)の空洞66の周辺部には、実装配線61a,61bがパターニングされている。そして、均質材料球40が、ボンディングワイヤ63a,63bにより実装配線61a,61bに電気的に接続され、同時に空洞66中に宙釣りに保持される。

ボンディングワイヤ 6 3 a , 6 3 b は、例えば金、アルミニウム、銅の細いワイヤが用いる。特に金ワイヤのように柔らかい材料を用いる場合には、第10の実施例に係るセンサユニットの実装形状を組立した後に、金表面にクロム等の堅い金属を鍍金法にて堆積させ、機械強度を改善しても良い。均質材料球40は、弾性表面波の周回帯 B が赤道近傍に限られているため、周回帯 B でなければどこで均質材料球40を固定しても構わない。ボンディングワイヤ 6 3 a , 6 3 b を取り付けるための

ボンディングパッドは、弾性表面波の周回帯Bを避けるように配置する。

第10の実施例に係るセンサユニットにおいても、高 周波発生部や検出・出力回路については記述されていないが、実装基板62上に形成するシステム・オン・パッケージでも構わないし、実装基板62の外に別途接続しても構わない。均質材料球40上にこれらの回路が集積化されている場合には、直接計測結果が得られることが生まれている。なお、第10の実施例に係るセンサユニットの実装方法では、被計測ガスを実装基板62の表面と垂直に流し、空洞66中を通過させることが好ましい。

## (第11の実施例)

第1~第8の実施例に係るセンサヘッドでは、周回帯Bが3次元基体40の外周側表面に定義された場合を説明した。しかし、周回帯は、3次元基体の空洞部分の内壁側表面にも定義可能である。

本発明の第11の実施例に係るセンサヘッドは、図18に示すように、弾性特性の均質な材料よりなる3次元基体としての筐体74の内部に、球状の内面を有する空洞部分(センシングキャビティ)75が設けられている。そして、このセンシングキャビティ(空洞部分)75の内壁側表面に周回帯が定義されている。即ち、第11の実施例に係るセンサヘッドにおいては、センシングキャビティ(空洞部分)75の内壁側表面に感応膜73が形成されており、感応膜73と筐体74の境界面の一部に、圧電性薄膜72、及びすだれ状電極71が形成されている。

第11の実施例に係るセンサヘッドのセンシングキャビティ75の空洞部分の内壁側表面に定義された周回帯を用いても、第1~第8の実施例に係るセンサヘッドのいずれかで説明したセンサヘッドと同様に、弾性表面波の多重周回現象が起こる。

第11の実施例に係るセンサヘッドの構造は、電鋳法と同様な方法で実現できる。即ち、第1~第8の実施例に係るセンサヘッドのいずれかで説明したセンサヘッド

製造のためのシリコン球40を電鋳母型(マスター)として用い、第1~第8の実施例に係るセンサヘッドのいずれかで説明したセンサヘッドの製造方法とは逆の順序で、感応膜73、圧電性薄膜72、すだれ状電極71、筐体74を順に堆積した後、電鋳母型(マスター)としてのシリコン球40を、ニフッ化キセノン(XeF₂)でエッチング除去することで、容易にセンシングキャビティ75を製造できる。XeF₂はシリコンのみをエッチングし、他の材料に対する選択比が非常に大きいので、感応膜25、圧電性薄膜、すだれ状電極21等の材料として、これまで述べてきた材料がそのまま使用できる。

第11の実施例に係るセンサヘッドにおいては、弾性表面波の伝搬面がセンシングキャビティ75の内壁側にあるために、パーティクルの影響を受けにくい。そして、非常に少ない量の被計測ガスをサンプリングしてセンシングキャビティ75にガス入口81からガス出口82向かって流せば良いので、高感度、且つ、高応答性であるだけでなく、非常に小型で効率が良い。

#### (その他の実施例)

上記のように、本発明は第1~第11の実施例によって項記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施例、模式的な構造例及び運用技術が明らかとなろう。

このため、周回帯の幅から外れた第2の主方向の遠方では、多面体形状等を有していても、コリメートされた弾性表面波が多重周回可能なトポロジーが存在しうる。

更に、第1~第11の実施例に係るセンサヘッドの構造は、実空間での3次元構造について述べたが、弾性テンソル空間において、弾性定数等を徐々に変化させ、実空間で曲面と等価な構造を実現しても良い。例えば、第2の主方向に沿って、周回帯の中心から離れるに従い、徐々に弾性特性を変化させても、球面と同様な効果が実現できる。

この様に、本発明はここでは項記載していない様々な

実施例に係るセンサヘッド等を含むことは勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲によってのみ定められるものである。

## 産業上の利用可能性

本発明によれば、高感度、高速応答で、なおかつ機械的に丈夫なセンサヘッド及びこれを用いたガスセンサ、 更にはセンサヘッドを実装したセンサユニットが提供でき、大気中や気相化学プロセス等における種々のガス成分を分析する分野に利用可能である。

具体的には、感応膜を適度に選ぶことにより、家庭用ガス警報器、工業用ガス検知警報器、携帯用ガス検知器の分野に利用可能である。又、匂いセンサ等の分野や大気環境測定システム等にも利用可能である。

更には、空燃比制御装置、触媒装置、排気浄化装置、燃焼装置、給油装置等のボイラー、自動車産業の分野や化学プラントや半導体工場におけるガス濃度検知装置の分野にも、感応膜を適度に選ぶことにより利用可能である。更には、食品の品質管理用センサ等を含む異常検出装置の分野にも利用可能である。

# 請求の範囲

1. 円環状に周回帯を定義可能な曲面を有する3次元基体と、

前記3次元基体の前記周回帯上に位置し、前記周回帯に沿って多重周回するように弾性表面波を励起する電気音響変換素子と、

少なくとも一部が前記3次元基体の前記周回帯の少なくとも一部に存在し、特定のガス分子と反応する感応膜とを備えることを特徴とするセンサヘッド。

- 2. 前記周回帯は、前記3次元基体の外周側表面に定義されることを特徴とする請求の範囲第1項記載のセンサヘッド。
- 3. 前記周回帯は、前記3次元基体の空洞部分の内壁側表面に定義されることを特徴とする請求の範囲第1項記載のセンサヘッド。
- 4. 前記感応膜の厚さが、100nm以下であることを特徴とする請求の範囲第1項に記載のセンサヘッド。
- 5. 前記感応膜の厚さが、前記弾性表面波の波長の1/ 500以下であることを特徴とする請求の範囲第1項に

記載のセンサヘッド。

6. 前記感応膜の厚さが、前記弾性表面波の波長の1/ 1000以下であることを特徴とする請求の範囲第1項 に記載のセンサヘッド。

- 7. 前記感応膜がパラジウムを含む膜であることを特徴とする請求の範囲第1項に記載のセンサヘッド。
- 8. 前記3次元基体の表面に、該表面温度を測定する温度センサを更に備えることを特徴とする請求の範囲第1項記載のセンサヘッド。
- 9. 前記温度センサは、前記周回帯の少なくとも一部に配置された抵抗測温体パターンであることを特徴とする請求の範囲第8項記載のセンサヘッド。
- 1 0 . 円環状に周回帯を定義可能な曲面を有する3次元基体と、

前記3次元基体の前記周回帯上に位置し、前記周回帯に沿って多重周回するように弾性表面波を励起し、且つ多重周回した前記弾性表面波から高周波信号を生成する電気音響変換素子と、

少なくとも一部が前記3次元基体の前記周回帯の少なくとも一部に存在し、特定のガス分子と反応する感応膜

と、

前記電気音響変換素子に高周波電気信号を供給する高周波発生部と、

前記電気音響変換素子から前記弾性表面波の伝搬特性に関する高周波信号を計測する検出・出力部とを備えたことを特徴とするガスセンサ。

- 1 1 . 前記高周波発生部及び前記検出・出力部は、前記 3 次元基体に集積化されていることを特徴とする請求の 範囲第10項記載のガスセンサ。
- 12.前記3次元基体の表面に、該表面温度を測定する温度センサを更に備えることを特徴とする請求の範囲第10項記載のガスセンサ。
- 13.前記温度センサは、前記周回帯の少なくとも一部に配置された抵抗測温体パターンであることを特徴とする請求の範囲第12項記載のガスセンサ。
- 14. 円環状に周回帯を定義可能な曲面を有する3次元基体と、

前記3次元基体の前記周回帯上に位置し、前記周回帯に沿って多重周回するように弾性表面波を励起し、且つ多重周回した前記弾性表面波から高周波信号を生成する電気音響変換素子と、

少なくとも一部が前記3次元基体の前記周回帯の少なくとも一部に存在し、特定のガス分子と反応する感応膜と、

前記3次元基体を搭載する実装基板と、

前記実装基板上に配置され、前記電気音響変換素子に高周波電気信号を供給する高周波発生部と、

前記実装基板上に配置され、前記電気音響変換素子から前記弾性表面波の伝搬特性に関する高周波信号を計測する検出・出力部と、

該実装基板の表面に配置され、前記高周波発生部と電気的に接続された第1の実装配線と、

該実装基板の表面に配置され、前記検出・出力部と電気的に接続された第2の実装配線と、

前記第1及び第2の実装配線のそれぞれと前記電気音響変換素子とを電気的に接続する導電性接続体

とを備えたことを特徴とするセンサユニット。

- 15. 前記3次元基体の表面に、該表面温度を測定する 温度センサを更に備えることを特徴とする請求の範囲第 14項記載のセンサユニット。
- 16.前記温度センサは、前記周回帯の少なくとも一部に配置された抵抗測温体パターンであることを特徴とする請求の範囲第15項記載のセンサユニット。

17. 円環状に周回帯を定義可能な曲面を有する3次元基体と、

前記3次元基体の前記周回帯上に位置し、前記周回帯に沿って多重周回するように弾性表面波を励起し、且つ多重周回した前記弾性表面波から高周波信号を生成する電気音響変換素子と、

少なくとも一部が前記3次元基体の前記周回帯の少なくとも一部に存在し、特定のガス分子と反応する感応膜と、

前記3次元基体上に集積化され、前記電気音響変換素子に高周波電気信号を供給する高周波発生部と、

前記3次元基体上に集積化され、前記電気音響変換素子から前記弾性表面波の伝搬特性に関する高周波信号を計測する検出。出力部と、

前記3次元基体を搭載する実装基板と、

該実装基板の表面に配置された実装配線と、

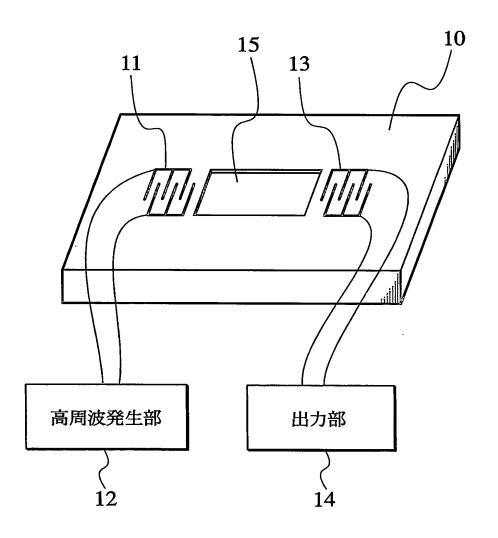
前記第1の実装配線と前記検出・出力部とを電気的に接続する導電性接続体

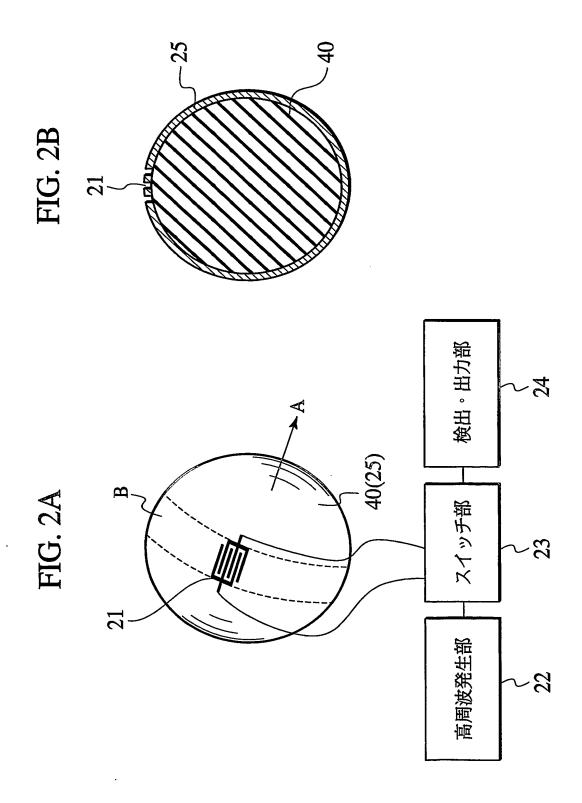
とを備えたことを特徴とするセンサユニット。

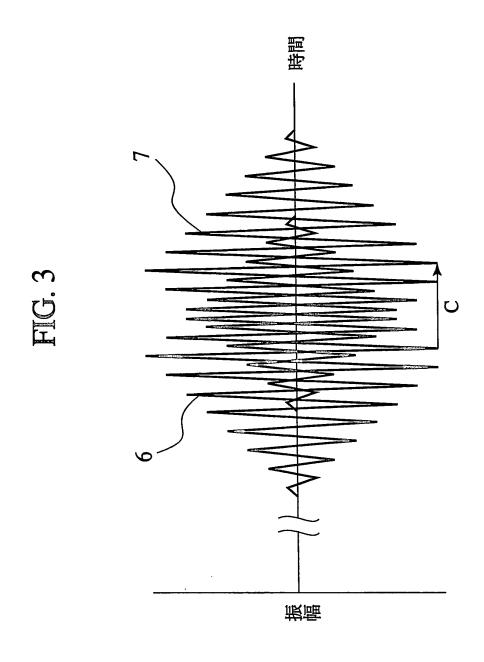
- 18.前記3次元基体の表面に、該表面温度を測定する温度センサを更に備えることを特徴とする請求の範囲第17項記載のセンサユニット。
- 19.前記温度センサは、前記周回帯の少なくとも一部

に配置された抵抗測温体パターンであることを特徴とする請求の範囲第18項記載のセンサユニット。

FIG. 1







0.5 H23% (定常状態) Ar (H2導入前) 論 0 論 0 記 405.52 405.54 405.56 405.55 時間(LS)

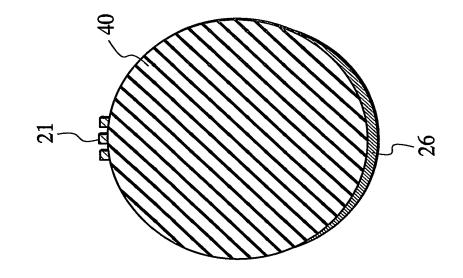
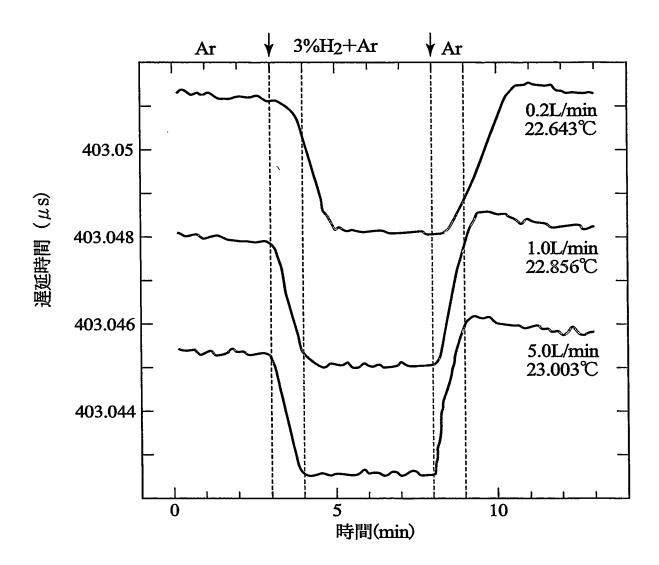


FIG. 5



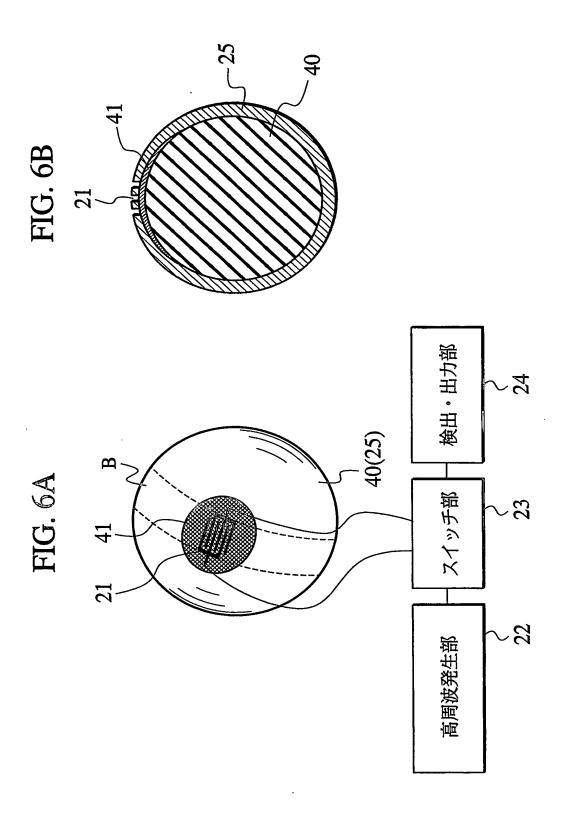


FIG. 7

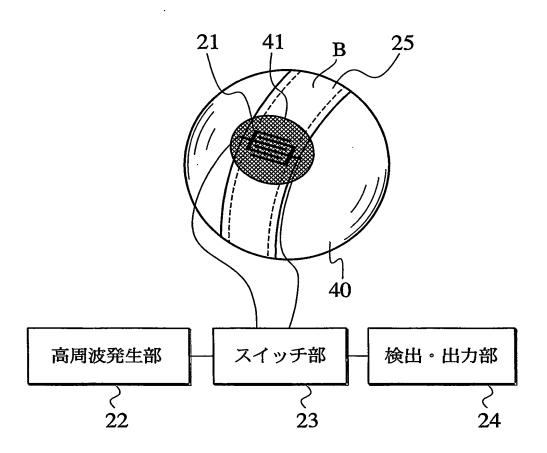


FIG. 8

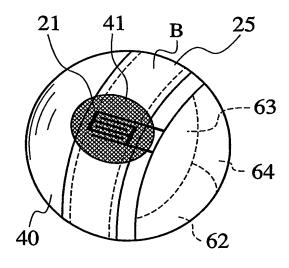


FIG. 9

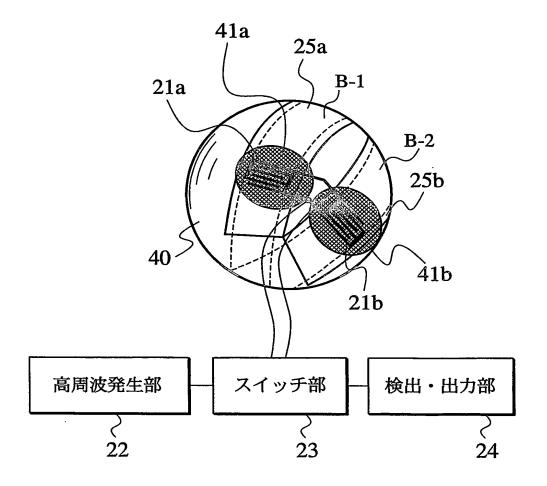


FIG. 10

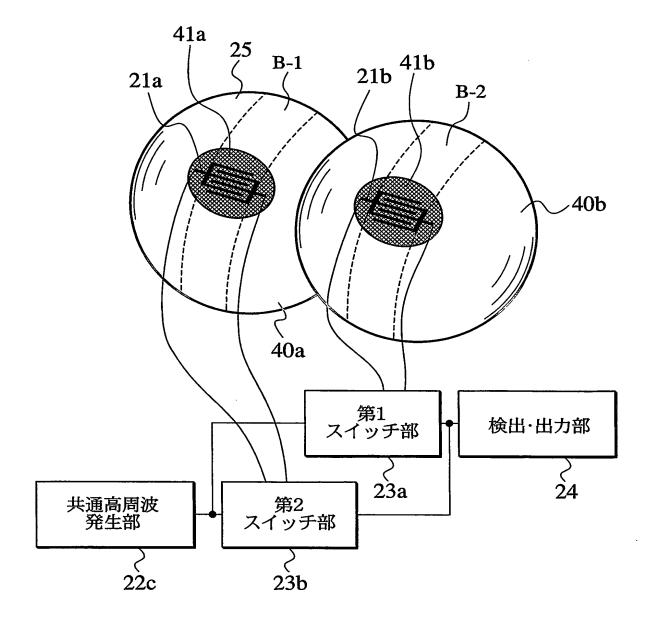
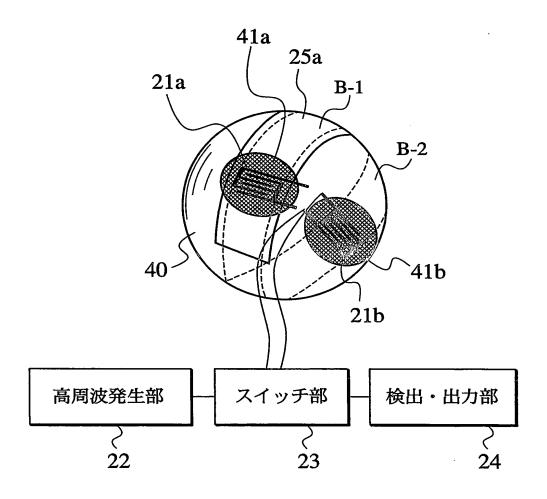


FIG. 11



# FIG. 12A

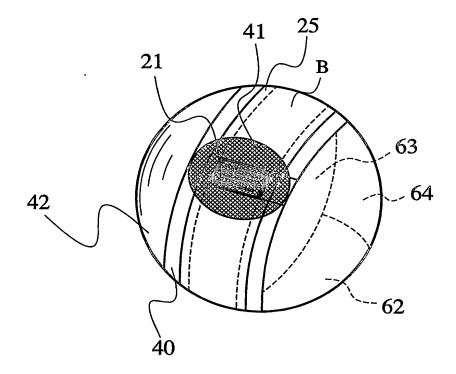


FIG. 12B

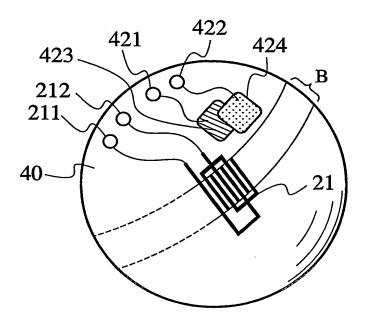


FIG. 12C

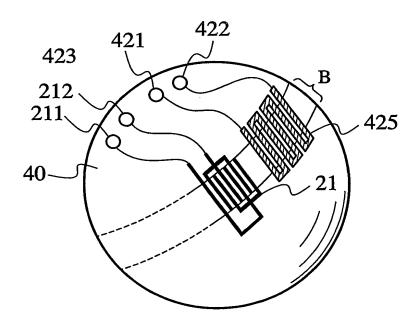


FIG. 13

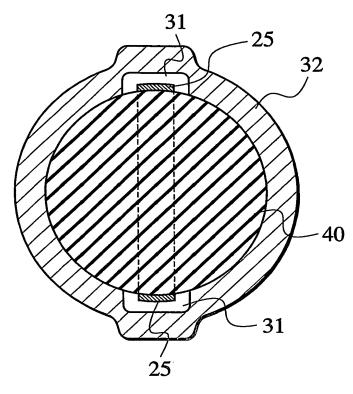


FIG. 14

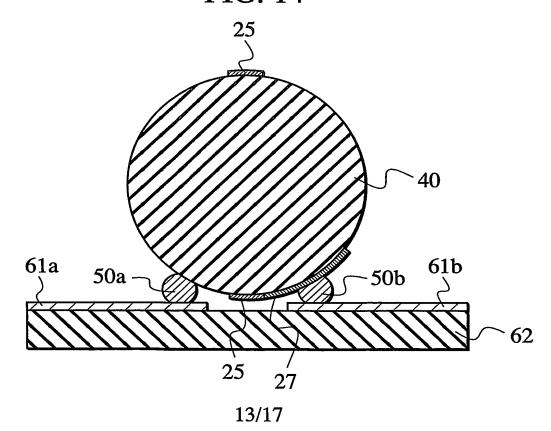
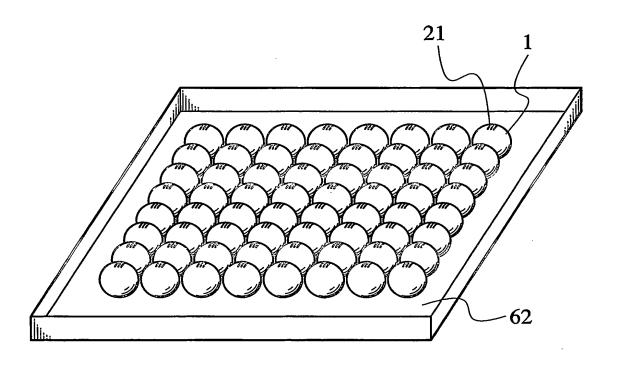
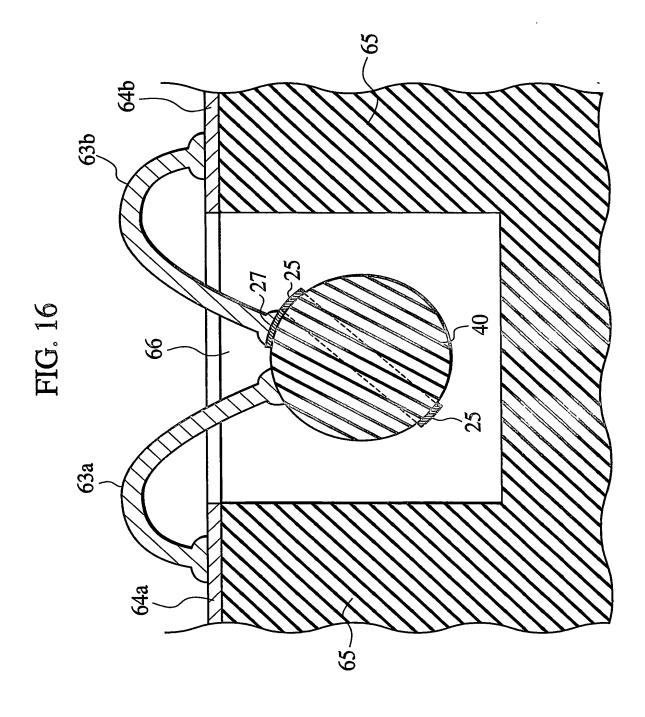


FIG. 15





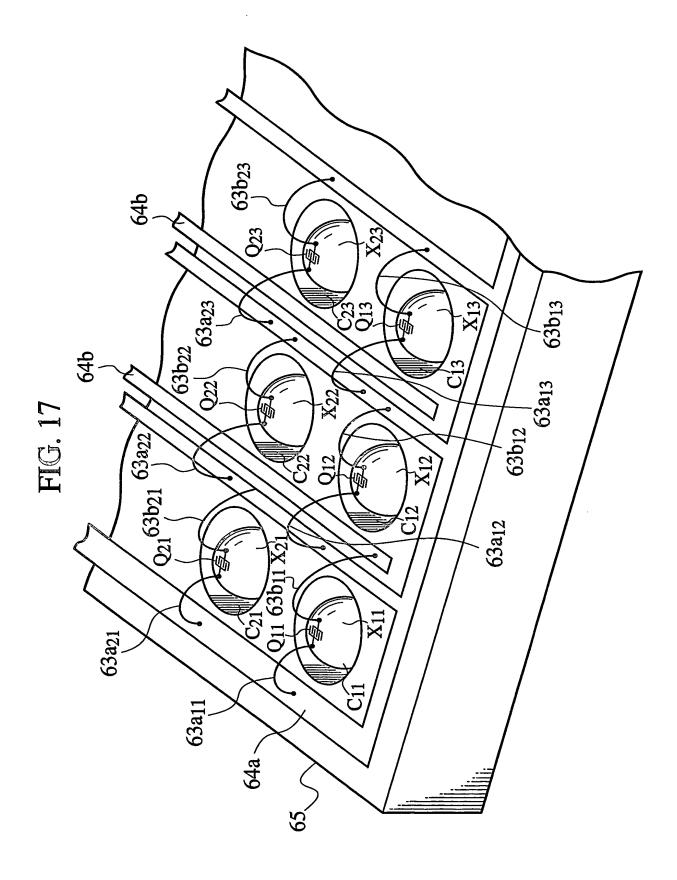
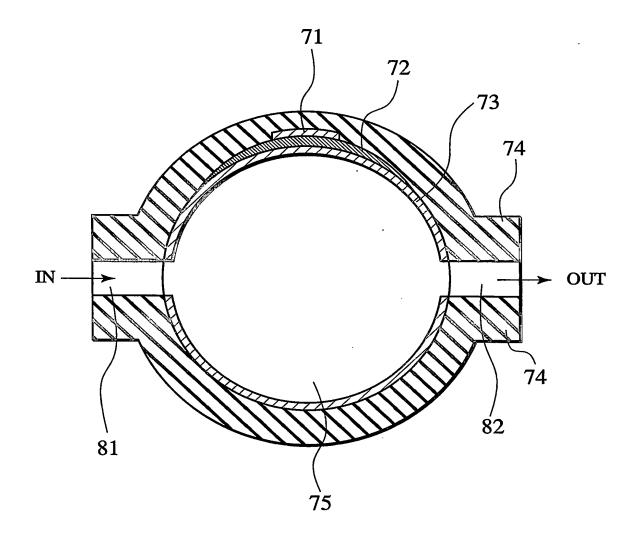


FIG. 18



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/004315

A 67 155	ACTION OF OTTO TECTO A A COMMEN		<del></del>	
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> G01N29/18				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int.Cl <sup>7</sup> G01N29/00-29/28				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922–1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996–2004				
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  JICST FILE (JOIS)				
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
P,X	JP 2003-294713 A (Toppan Prints 15 October, 2003 (15.10.03), Full text; Figs. 1 to 5 (Family: none)	nting Co., Ltd.),	1,2,10,14	
P,X	JP 2003-294770 A (Toppan Pri: 15 October, 2003 (15.10.03), Full text; Figs. 1 to 4 (Family: none)	nting Co., Ltd.),	1-3,10	
A	JP 2001-272381 A (Toppan Pri 05 October, 2001 (05.10.01), Full text; Fig.1 (Family: none)	nting Co., Ltd.),	1-19	
Further do	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	•	
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "T" later document published after the international filing date or produce date and not in conflict with the application but cited to understate the principle or theory underlying the invention			cation but cited to understand invention	
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination		
				"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
Date of the actual completion of the international search 16 April, 2004 (16.04.04)		Date of mailing of the international search report 11 May, 2004 (11.05.04)		
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer		
Facsimile No.  Telephone No.  Torm PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)				

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. C17 G01N29/18

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

In t.  $C1^7 G01N29/00-29/28$ 

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

C.

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2004年

日本国登録実用新案公報

1994-2004年

日本国実用新案登録公報

1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

JICSTファイル(JOIS)

関連すると認められる文献

1/4/20/	0			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
PΧ	JP 2003-294713 A (凸版印刷株式会社) 2003.10.15 全文, 第1-5図 (ファミリーなし)	1, 2, 10, 14		
PX	JP 2003-294770 A (凸版印刷株式会社) 2003.10.15 全文,第1-4図 (ファミリーなし)	1–3, 10		
A	JP 2001-272381 A (凸版印刷株式会社) 2001.10.05 全文, 第1図 (ファミリーなし)	1–19		

□ C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

 $1\; 6\; .\; 0\; 4\; .\; 2\; 0\; 0\; 4$ 

国際調査報告の発送日

11. 5. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官 (権限のある職員) 横井 亜矢子 2W 9706

電話番号 03-3581-1101 内線 3290